

거래 규칙

거래 규칙

• 거래 규칙

- 포지션에 진입하거나 나갈 때 따라야만 하는 알고리즘 제공
- 포지션에 나갈 때
 - 이익 실현
 - 손절의 임계값

• 참고 논문

- Bertram
 - 대안적 질문
- Bailey
 - 백테스트의 과적합

• 최적 대안

- 최적 매개변수 데이터를 생성하는 확률 프로세스로부터 직접 유도하면 최상
- 과거 표본을 통째로 사용해 관측된 수익률의 흐름을 생성하는 확률 프로세스 특정 후, 과거 시뮬레이션 없이 거래 규칙 매개변수 최적값 유도

문제

문제

• 정의

- S: 투자 전략
- i: 각 기회
- *X* : 증권
- m_i : 포지션 단위 $(m_i \in (-\infty, \infty)$
- $P_{i,0}$: m_i, s 증권이 거래되는 단위당 평균 가격
- $m_i P_{i,t}$: t 관측 거래 다음의 기회 i에 대한 시가 평가
- $\pi_{i,t}=m_i(P_{i,t}-P_{i,0})$: T 거래 후의 기회 i의 MtM 수익/손실
- R: 매개변수 집합{익절, 손절}
- 정리
 - $E_0[\pi_{i,T_i}] = m_i(E_0[P_{i,T_i}] P_{i,0})$

2

문제

- 거래 규칙 조율
 - R 대체값의 집합을 정의한다 $\Omega \coloneqq \{R\}$
 - S의 성능 백테스트 시뮬레이션
 - R*설정
- 수식
 - $R^* = \arg\max\{SR_R\}$
 - $SR_R = \frac{E[\pi_{iT_i}|R]}{\sigma[\pi_{i,T_i}|R]}$
- 유의점
 - $\left[\frac{E\left[\pi_{iT_i}\left|R\right]\right]}{\sigma\left[\pi_{i,T_i}\left|R\right]}\right] < Me_{\Omega}\left[E\left[\frac{E\left[\pi_{j,T_j}\left|R\right]\right]}{\sigma\left[\pi_{j,T_j}\left|R\right]}\right]$ 이면 R^* 은 과적합
 - Me_{Ω} : 중앙값
 - 즉 IS에서 나온 R*이 OOS 대체 거래 규칙의 중앙값보다 성능이 떨어질 때 과적합

프레임워크

프레임워크

• 정의

- 이산 오른스타인-유렌벡
 - $P_{i,t} = (1 \phi)E_0[P_{i,T_i}] + \phi P_{i,t-1} + \sigma \epsilon_{i,t}$
- $E_0[P_{i,T_i}]$: 목표 레벨
- ϕ : 수렴 속도
- $\pi_{i,t} = m_i (P_{i,t} P_{i,0}) \circ | \Box \exists$
- $\frac{1}{m_i}\pi_{i,t} = (1-\phi)E_0[P_{i,T_i}] P_{i,0} + \phi P_{i,t-1} + \sigma \epsilon_{i,t}$
- 이 때 $P_{i,t}$ 는 가우스 분포
- $\pi_{i,t} \sim N\left[m_i\left((1-\phi)E_0\left[P_{i,T_i}\right]\sum\phi^j P_{i,0}\right), m_i^2\sigma^2\sum\phi^{2j}\right]$

최적 거래 규칙의 수치적 결정

최적 거래 규칙의 수치적 결정

- 알고리즘
 - Scoring
 - 음의 레이블링이 많은 경우(메타-레이블 응용)
 - f1
 - 정밀도와 재현율 사용
 - Accuracy 혹은 neg_log_loss에 비해 유의
 - 모든 경우에 대해 동일한 정도로 관심이 있을 경우
 - Accuracy, neg_log_loss
 - neg_log_loss(cross-entrophy-loss)
 - $L[Y,P] = -log[Prob[Y[P]] = -N^{-1}\sum\sum y_{n,k}log[p_{n,k}]$
 - $p_{n,k}$: 레이블 k에 대한 예측 n과 연계된 확률
 - Y는 K중 하나로 이진표시행렬

Conclusion

